

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

А В Т О М Е Т Р И Я

№ 2

2000

УДК 536.2.023/083 + 621.352

С. Ю. Глазков, Л. В. Глазкова, З. И. Семенова

(*Новосибирск*)

**УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ ФТОРУГЛЕРОДОВ**

Предложена установка для измерения коэффициента температуропроводности плохо проводящих тепло материалов. Использован метод периодического нагрева образца. Для интерпретации результатов применен метод плоских температурных волн. Работоспособность установки проверена на образцах парафина и тefлона (фторопласта) с известными теплофизическими характеристиками. Измерены коэффициенты температуропроводности серии образцов фторуглеродных материалов. Для автоматизации измерений использована система FLEX.

В настоящее время в связи с появлением новых материалов, плохо проводящих тепло (таких как строительные материалы нового поколения, фуллерены, фторуглеродные композиты, цеолиты, ВТСП и др.), очевидна потребность в надежных и одновременно достаточно простых устройствах для определения их теплофизических характеристик (тепло-, температуропроводности и теплоемкости).

Перед нами стояла задача измерить коэффициент температуропроводности фторуглеродов (CF_x , $x = 1,00\text{--}1,33$). Эти материалы находят промышленное применение в качестве катодных масс для источников постоянного тока с литиевым катодом. Термодинамические критерии указывают на то, что эти соединения обеспечивают максимальную теоретическую удельную энергию [1]. Они одновременно удовлетворяют и структурным, и кинетическим требованиям: обладают разветвленной структурой поверхности, позволяющей с минимальными кинетическими затруднениями поглощать продукты восстановления, и, кроме того, нерастворимы в электролитах.

Для улучшения характеристик литиевых источников тока предлагалось легировать фторуглероды солями различных металлов (Fe, Cd и др.). Во всех партиях синтезированных образцов необходимо было измерить коэффициент температуропроводности, так как материалы, выбранные для промышленного производства, должны быть сертифицированы и по этой характеристике.

Существующие методы измерения теплофизических свойств можно условно разделить на три группы: стационарные, нестационарные, периодического нагрева [2, 3].

Все они были неоднократно описаны в литературе с указанием их достоинств и недостатков.

В наших исследованиях использован метод периодического нагрева образца. Как известно, в этом случае температура T любой точки тела колеблется с одним и тем же периодом около средней температуры T_0 . Если колебания гармонические, то $T = T_0 + A \sin \phi$, где $A = A(x, y, z, \omega)$ – амплитуда; $\phi = \phi(x, y, z, \omega)$ – фаза; ω – частота температурных колебаний.

Изучение установившихся колебаний, таким образом, дает сразу несколько функций (T_0, A, ϕ) и обеспечивает получение большего количества информации в сравнении с другими режимами. Избыточность информации позволяет осуществлять внутренне контролируемые способы измерения теплофизических величин. Так, например, коэффициент температуропроводности можно получить из данных как по амплитудам, так и по фазам температурных колебаний, измеряемых в одном эксперименте. Кроме того, многократная повторяемость результатов уменьшает величину случайной ошибки, обеспечивает высокую помехоустойчивость и позволяет применять технику переменных токов.

Нами создана установка, позволяющая проводить быстрые измерения (экспресс-анализ) коэффициента температуропроводности. При ее создании был сделан упор на автоматизацию измерений. С помощью системы FLEX, разработанной в Институте автоматики и электрометрии СО РАН, обеспечен автоматический сбор информации с температурных датчиков и созданы программы, обрабатывающие информационные массивы для получения коэффициента температуропроводности.

Можно надеяться, что описываемое ниже устройство окажется полезным дополнением к многочисленным приборам, используемым в данное время для определения теплофизических характеристик.

Модель. Рассмотрим образец в виде бесконечной (в математическом смысле) пластины толщиной L . Плоский малоинерционный нагреватель, расположенный в плоскости $x = 0$, находится в идеальном контакте с образцом и является одновременно датчиком температурных колебаний [4]. (В более упрощенном варианте температура нагревателя определялась термопарой.)

Установившееся распределение температуры в образце, нагреваемом переменной мощностью с частотой ω , описывается дифференциальным уравнением

$$d^2\Theta/dx^2 = i\omega/\chi\Theta, \quad (1)$$

а колебания температуры нагревателя определяются уравнением теплового баланса:

$$W = C_p M i\omega \Theta - \lambda S d\Theta/dx. \quad (2)$$

Здесь W – переменная составляющая мощности электрического нагревателя; C_p – теплоемкость нагревателя; S – поверхность нагревателя (одной стороны); M – масса нагревателя; λ – коэффициент теплопроводности образца; χ – коэффициент температуропроводности образца.

Будем также считать, что другая поверхность образца теплоизолирована:

$$d\Theta/dx|_{x=L} = 0. \quad (3)$$

Выражения (2) и (3) являются граничными условиями для уравнения (1), решение которого в этом случае имеет вид:

$$\Theta(x) = \frac{W}{2S\sqrt{\omega}} \frac{\operatorname{ch}(\sqrt{i\omega/\chi}(L-x))}{i d \operatorname{ch}(\sqrt{i\omega/\chi}L) + b \operatorname{sh}(\sqrt{i\omega/\chi}L)(i+1)}. \quad (4)$$

Здесь $b = \lambda/\chi^{1/2}$ – коэффициент тепловой активности образца; $d = C_p \times \rho h(\omega/2)^{1/2}$ – величина, характеризующая материал нагревателя (h – толщина нагревателя, ρ – его плотность).

Разделяя мнимую и действительную части ($\Theta(x) = A + iB$, $|\Theta| = (A^2 + B^2)^{1/2}$, $\operatorname{tg}\phi = B/A$), получим выражения для амплитуды и фазы температурной волны, которые являются измеряемыми в эксперименте величинами и могут быть использованы для определения χ .

Во многих экспериментах переменная составляющая мощности W и площадь поверхности S или трудно измерямы, или измерямы с большой погрешностью. Чтобы не быть зависимыми от этих характеристик при определении χ , рассмотрим отношение амплитуд и/или разность фаз в точках на противоположных поверхностях образца ($x=0$ и $x=L$). Расчет показывает, что

$$\frac{|\Theta_0|}{|\Theta_L|} = \sqrt{\operatorname{ch}^2(\sqrt{\omega/2\chi}L) - \sin^2(\sqrt{\omega/2\chi}L)}, \quad (5)$$

$$\operatorname{tg}(\phi_0 - \phi_L) = \operatorname{tg}(\sqrt{\omega/2\chi}L) \operatorname{th}(\sqrt{\omega/2\chi}L). \quad (6)$$

Эти соотношения не содержат b и d и могут использоваться для вычисления χ .

Зависимость $\Delta\phi = \phi_x - \phi_0$ (где ϕ_x – фаза волны на расстоянии x от нагреваемой поверхности) от безразмерного параметра $l = x\sqrt{\omega/2\chi}$ представлена на рис. 1. Расчет показывает, что при $l \geq \pi/2$ кривая совпадает с зависимостью для плоской температурной волны:

$$\Delta\phi_{\text{ПВ}} = x\sqrt{\omega/2\chi}. \quad (7)$$

Длина плоской волны $L_{\text{ПВ}} = 2\pi\sqrt{2\chi/\omega}$, поэтому если толщина образца L больше, чем $L_{\text{ПВ}}/4$, то температурную волну в образце можно считать плоской.

Метод плоских температурных волн наиболее удобен для интерпретации эксперимента из-за простой линейной зависимости ϕ от x . В этом случае коэффициент температуропроводности можно рассчитать по формуле

$$\chi = L^2 \omega / 2(\Delta\phi)^2. \quad (8)$$

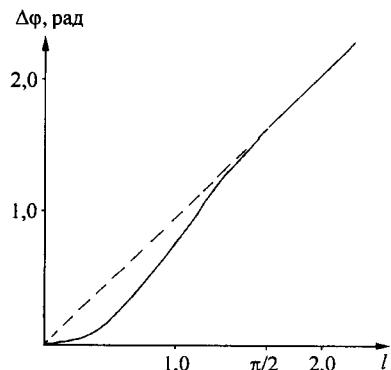
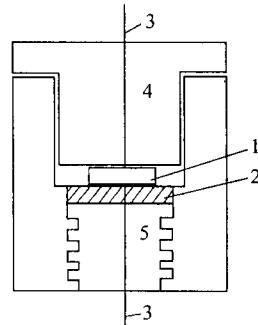


Рис. 1. Зависимость разности фаз $\Delta\phi$ от l

Рис. 2. Схема измерительной головки установки: 1 – образец, 2 – термоэлемент, 3 – термопары, 4 – термоизолирующая крышка, 5 – радиатор



Эксперимент. Источником температурных волн в нашей установке является термоэлемент на основе Bi_2Te_3 , работающий на эффекте Пельтье. При пропускании тока через термоэлемент на его плоских поверхностях возникает разность температур, которая зависит от величины тока и может достигать 60°C . Если же с одной из плоскостей отводить тепло с помощью охлаждаемого радиатора, то разность температур можно существенно увеличить. (Данная установка позволяет проводить измерения при температурах от -45 до $+50^\circ\text{C}$.)

Пропуская через термоэлемент постоянный ток, устанавливаем рабочую температуру, а пропуская переменный, задаем амплитуду температурных колебаний. В наших экспериментах рабочая температура обычно находилась в интервале 20 – 25°C , а амплитуда температурных колебаний составляла 3 – 5°C . Частота температурных колебаний выбиралась в пределах 10^{-2} – 10^{-3} Гц.

Схема измерительной головки установки приведена на рис. 2.

Образец – таблетка из исследуемого материала диаметром ~ 1 см и толщиной $\sim 0,5$ см. (Можно использовать также порошкообразные образцы, но в этом случае точность измерений невысока вследствие плохого контакта термопар с образцом, сложности создания плоскопараллельных поверхностей и трудности определения реальной толщины слоя. Поэтому полученные на порошках результаты следует рассматривать только как оценочные.)

Измерительная головка подключалась к установке, блок-схема которой представлена на рис. 3.

При измерениях сигналы с термопар, одна из которых находится на верхней поверхности термоэлемента, а другая – на крышке (измеряет температурные колебания верхней плоскости образца), подаются на вход компараторов 2, 3 либо на входы цифровых вольтметров 7, 8 соответственно. Сигналы

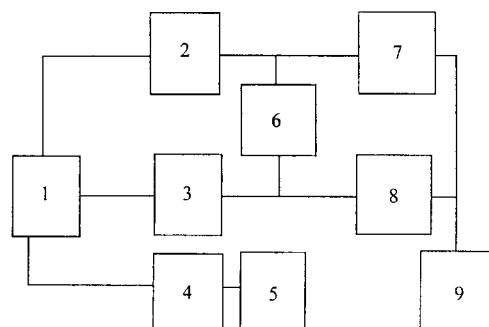


Рис. 3. Блок-схема установки: 1 – измерительная головка, 2, 3 – компараторы, 4 – источник питания, 5 – низкочастотный генератор, 6 – двухкоординатный самописец, 7, 8 – цифровые вольтметры, 9 – компьютер с платой FLEX

от компараторов, служащих усилителями сигналов, подаются на входы самописца 6.

Цифровые вольтметры 7, 8 опрашиваются через 24-разрядные регистры устройства FLEX-KOP интерфейсом, подключенным к ЭВМ ДВК-4 (9). Экспериментальные данные записываются в компьютер в виде массивов 32-разрядных чисел. Синхронизация измерений и эксперимента обеспечивается 12 управляющими сигналами, подаваемыми FLEX-KOP. Три сигнала переключают электромагнитное реле РС-9.

Отношение амплитуд и сдвиг фаз измеряются либо по фигуре Лиссажу, получаемой на самописце, либо программными средствами с использованием комплекса программ.

Коэффициент температуропроводности в наших экспериментах определялся по разности фаз температурных колебаний на верхней и нижней поверхности образца. Толщина образца подбиралась такой, чтобы можно было воспользоваться формулой (7) при интерпретации результатов.

При выбранной толщине частота находилась из следующих соображений. Согласно (8), погрешность измерения χ определяется соотношением $\Delta\chi/\chi = 2\Delta L/L + \Delta\omega/\omega + 2\Delta\phi/\phi$.

Погрешность определения толщины образца 0,5 %. Погрешность нахождения частоты температурных колебаний 0,01 %. Погрешность определения разности фаз трудно сделать меньше 1–2 °. Поэтому для определения коэффициента температуропроводности с погрешностью, не превышающей 5 %, разность фаз температурных колебаний на нижней и верхней поверхности образца должна быть не менее 90 °. Для большей точности определения χ измерения нужно проводить несколько раз при разных частотах.

Обсуждение результатов. Для проверки работоспособности установки были проведены измерения коэффициентов температуропроводности парафина и фторопласта – материалов с хорошо известными теплофизическими свойствами. На рис. 4 представлена зависимость разности фаз $\Delta\phi$ от $f^{1/2}$ ($f = \omega/2\pi$).

Результаты измерений можно аппроксимировать прямыми линиями, наклон которых пропорционален коэффициенту температуропроводности. Экспериментальные и литературные данные хорошо согласуются друг с другом. Так, для парафина $\chi_{\text{эксп}} = 9,32 \cdot 10^{-4} \text{ см}^2/\text{с}$, $\chi_{\text{лит}} = 9,58 \cdot 10^{-4} \text{ см}^2/\text{с}$, а для фторопласта $\chi_{\text{эксп}} = 3,24 \cdot 10^{-4} \text{ см}^2/\text{с}$, $\chi_{\text{лит}} = 3,40 \cdot 10^{-4} \text{ см}^2/\text{с}$ [5].

Были измерены коэффициенты температуропроводности серии образцов фторуглеродных материалов (ФУМ). Использовались промышленные поликарбонофториды марок ФС, ФТ, ИТГ и лабораторные образцы металло-

наполненных ФУМ, полученные фотографированием смесей ФУМ и соединений металлов. Данные для некоторых типов ФУМ приведены в таблице.

Легирование проводилось путем пропитывания ФУМ солями (хлоридами и нитратами) различных металлов. Образцы, обозначенные в таблице как

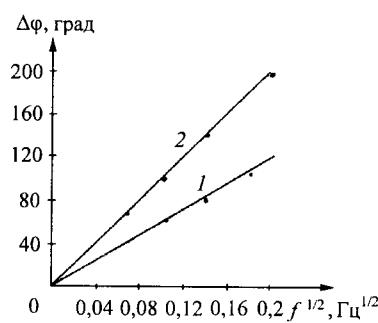


Рис. 4. Зависимость разности фаз $\Delta\phi$ от $f^{1/2}$: 1 – парафин, 2 – фторопласт

Номер образца	Описание образца	$L, \text{ см}$	$f \cdot 10^3, \text{ Гц}$	$\Delta\phi, \text{ рад}$	$\chi \cdot 10^4, \text{ см}^2/\text{с}$
1	1 % Cd	0,207	10	1,23	9,00
2	0,2 % Fe фторированный	0,208	10	0,97	14,40
3	5 % Fe фторированный	0,213	10	0,82	21,10
4	5 % Fe	0,207	10	1,29	8,10
5	0,2 % Fe	0,205	10	1,34	7,40
6	2 % Cd	0,227	10	1,02	15,60
7	Фторуглерод нелегированный				3,74

«фторированные», получались в результате выдерживания легированных образцов в атмосфере фтора, что приводило к удалению хлорид- и нитратионов. Видно, что небольшие изменения концентрации легирующего металла или его формы соединения приводят к значительным изменениям коэффициента температуропроводности. Знание подобных закономерностей является основой для расчета геометрии распределения тепловых полей, возникающих при экстремальных нагрузках в химических источниках тока, для гарантии их безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кедринский И. А., Дмитренко В. Е., Поваров Ю. М., Грудянов И. И. Химические источники тока с литиевым электродом. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1983.
2. Карслу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел. М.: Наука, 1964.
3. Филиппов Л. П. Измерение тепловых свойств твердых и жидких металлов при высоких температурах. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967.
4. Филиппов Л. П. Измерения теплофизических свойств веществ методом периодического нагрева. М.: Энергоатомиздат, 1984.
5. Воронкова Е. М., Гречушников Б. Н., Дильтер Б. И., Петров И. П. Оптические материалы для инфракрасной техники. М.: Наука, 1965.

Институт неорганической химии СО РАН,
E-mail: TV@che.nsk.su

Поступила в редакцию
27 января 1999 г.